BEST AVAILABLE COPY

19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-209380

Int. Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成1年(1989)8月23日

G 01 R 1/073 H 01 L 21/66 E-6723-2G B-6851-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 ′プローブカード

②特 顯 昭63-34433

②出 顧 昭63(1988) 2月16日

@発明者 菊地

直良

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑪出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

四代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明 細 睿

1. 発明の名称 プローブカード

2. 特許請求の範囲

中央部に空孔を有する絶縁基板個と、該絶縁基板個上の信号用配線四および接地用配線のと、前記各配線に接続され前記空孔の下側に放射状に配置されてなるプローブ(9)とからなるプローブカードにおいて、

信号用プロープ(9a)の配線接続部から前記空孔 端縁までの間に絶縁膜®を同軸状に被覆し、

被覆しない接地用プロープ(9b)を含め、前記地 緑基板のに対向する前記絶縁膜部分を導電性部材 の場にて被覆してモールド固定すると共に、

前記空孔の下側に放射状に配置された先端部を除く各プローブ(9)を下側から非接触で受けるように前記導電性部材はを探状に延長してなる遮蔽板でした設け、

かつ、前記接地用プローブ(9a)はその先端近傍

にて前記遮蔽板図との間に所要の余長をもってワイヤボンディングしてなることを特徴とするプローブカード。

3. 発明の詳細な説明

(概 要)

プローブ試験装置に付設させるプローブカード の改善に関し、

有効なノイズ低波が可能なプロープカードの提供を目的とし、

中央部に空孔を有する絶縁基板と、該絶縁基板上の信号用配線および接地用配線と、前記各配線に接続され前記空孔の下側に放射状に配置されてなるプローブとからなるプローブカードにおいなるでの間に絶縁限を同軸状に被覆し、被覆しない接での間に絶縁限を同軸状に被覆し、被覆しない前記絶縁基板に対向する前記絶縁展部分を專電性部材にて被覆してモールド固定すると共に、前記空孔の下側に放射状に配置された先端部を除く各プロープを下側から非接触

=



で受けるように前記導電性部材を鍔状に延長して なる遮蔽板を設け、かつ、前記接地用プロープは その先端近傍にて前記遮蔽板との間に所要の余長 をもってワイヤボンディングして構成する。

(産業上の利用分野)

本発明は、プロープ試験装置に付設させるプローブカードの改善に関する。

従来、ICなどの半導体装置は、半導体ウエハー上に多数の素子が形成され、これを個々のチップに分割する前にプローブ(probe: 探針)を接触させてそれらの素子の電気的特性の良否を判別しており、これをウエハーのプロープテストと呼んでいる。

これはウェハー状態で予めプロープテストを行っておけば、不良チップをパッケージに組み込む工数とパッケージ等の材料が節約されるからで、このようなプロープテストを経由すると、半導体装置製品は殆ど100 %に近い収率が得られる。そのためウェハーのプロープテスト、すなわちウエ

基板、11は突起部、12は度状の電源電極パターン、13は同じく度状の接地用配線(以下接地パターンと呼称する)である。 絶縁基板10は直径数十cm、厚さ 5 mm程度で中央部に20~30 mm が の空孔が開けてあり、プロープ 9 は長さ20~30 mm、直径 200~300 mmの細い金属線でタングステンやパラジウムからなり、先端は30~50 mm が に尖らしてあり、その先端部がウェハーの電極パッド(図示していない)に接触して試験が行われる。

なお、プロープ 9 の本数は少ない場合は数本、多い場合は 100~200 本もあり、プロープ 9 の先端のプロープ相互の間隔(ウエハーの電極間隔に等しい)は、例えば 100~300 m程度でこのようにプロープカードは極めて微細で複雑な構造であ

第6図において、絶縁基板10には多数のパターンやスルーホールが設けられているが、本図には 環状の電源電極パターン12、接地パターン13の他は図示していない。また、電源電極パターン12、接地パターン13も種々の構成が考えられ、上記図

ハー試験はできるだけ精度の高いことが望まれて いる。

〔従来の技術〕

第3図は従来のプローブ試験装置のうち、プロープテストヘッド部分の断面優要を示しており、1はテストステーション、2はパーフォーマンスボード、4はインサートリング、5はプロープカード、6はウエハー、7は可動ステージ、8は架台である。

このプローブカード5が本発明に関しており、プローブカードはICの品種によって取り替える必要がある。それはトランジスタ単体やICの品種毎にプローブが接触するウエハーの電極パッドの位置が異なるためで、そのため品種毎に特定したプローブカードが作成されている。

第4図は第3図のプローブカード5の平面図を示しており、第5図は第4図のA-A・断面図、第6図は第5図の部分拡大図を示す。第4図乃至第6図において、9はプローブカード、10は絶縁

に限定されるものではない。

ところで、このような従来のプロープカードをテストへッドに取りつけてプロープ 試験を行うと、プローブ 9 は上記のような知く長い金属の探線であるから、インピーダンスが高くてノイズを恰い易く、測定をの単立を範囲)が大きく取れない問題がある。ノイズはプロープ 試験装置された測定室の空調設備 ヤブローブ 試験装置の主設備、すなわちコンピュータから恰近大変である。プロープカードのノイズは残りである。プロープカードのノイズの優短化等が公知である。

第7図(a)、(b)は従来のプロープ長さの最短化手段の説明図であって、同図(a)は信号用プロープ、同図(b)は接地用プロープを示す。なお、構成、動作の説明を理解し易くするために全図を通じて同一部分には同一符号を付してその重複説明を省略する。第7図(a)において、14は接地パターン、15は信号用配線(以下信号パターンと呼称する)、16は第6図における突起部11に代えてプロープ9

をモールド保持する絶縁物を示す。なお、プロープ9は信号パターンに接続されるものを信号用プローブ9a、接地パターンに接続されるものを接地用プローブ9bと呼称する。

信号用プローブ9aは組縁物16で保持され、その一端は信号パターン15に半田付けされている。この半田付けの位置が信号用プローブ9aの長さを最短長さにできるように信号パターン15を形成すると共に、接地パターン14は信号用プローブ9aと対向する絶縁基板10の空孔側の両面に幅広く鍔状に設けられて遮蔽効果を向上させ、ノイズ低減を図っている。

第7図のは接地用プロープ9bの一端を最短長さの位置で接地パターン14に半田付けすると共に、接地用プロープ9bが円形空孔に突出した位置において接地パターン14とワイヤ17によりボンディング接続し、インピーダンスの低減を図っている。このワイヤ17は铜箔を用いてもよい。

被復しない接地用プロープ9bを含め、前記絶縁基 板10に対向する前記絶縁膜部分を導電性部材19に て被復してモールド固定すると共に、前記空孔の 下側に放射状に配置された先端部を除く各プロー プ9を下側から非接触で受けるように前記導電性 部材19を鍔状に延長してなる遮蔽板20を設け、か 記達液板20との間に所要の余長をもってワイヤボ ンディングして構成している。

(作用)

信号用プロープ9aの配線接続部から前記空孔端線までの間に絶縁膜を同軸状に被覆してモールド 地縁膜部分を導電性部材19にて披覆してモールド 固定することと、絶縁基板10の空孔の下側に放射状に配置された先端部を除く各プロープ9を下側が けいら非接触で受けるように前記導電性部材19を 行いに延長してなる遮蔽板20を設けることに接近することになり遮蔽効果が向上する。また、接地用

(発明が解決しようとする課題)

上記のような従来のプローブカードのノイズ低 波対策では接地面からプローブ先端までの裸部分 の距離が長く十分な対策とはいえない問題点があ り、また同軸プローブを使用する方法も提案され ているが、多ピン化に対処できない問題がある。

本発明は上記従来の欠点に鑑みてなされたもので、有効なノイズ低波が可能なプローブカードの 提供を目的とする。

(課題を解決するための手段)

第1図(a). (b). (c) は本発明の構成を示す要部断面図であって同図(a) は信号用プローブ、同図(b) は接地用プローブ、(c) は同図(b) の部分拡大図を示す。中央部に空孔を有する絶縁基板10と、核絶縁基板10上の信号用配線15および接地用配線14と、前記各配線に接続され前記空孔の下側に放射状に配置されてなるプロープ9とからなるプローブカードにおいて、信号用プローブ9aの配線接続部から前記空孔端縁までの間に絶縁膜18を同軸状に披環し、

プロープ9bはその導電性部材19に被覆される結果 実効長さが短縮されると共に、先端近傍にて前記 遮蔽板20との間に所要の余長をもってワイヤボン ディングすることによりインピーダンスを低減す ることができ、信号用プロープ9aと共に有効なノ イズ低減が可能となる。

(実施例)

以下本発明の実施例を図面によって詳述する。 第1図(a)、(b)、(c)は本発明の構成を示す要部断面 図であって同図(a)は信号用プローブ、同図(b)は接 地用プローブ、(c)は同図(b)の部分拡大図を示す。

第1図(a)において、18は信号用プロープ9aの記録接続部から前記空孔端縁までの間に同軸状に被覆した絶縁膜、19はその絶縁膜18の上を被覆して絶縁基板10との間をモールド固定する導電性部材(例えば導電性金属粉末と混合された合成樹脂)である。20は絶縁基板10の空孔の下側に放射状に配置された先端部を除く各プロープ9を下側から非接触で受けるように前記導電性部材19を貸状に

延長してなる遮蔽板を示す。18 a は信号用プロープ9aの配線接続部の半田付け部分に対して前記策 縁膜18を延長して被覆する絶縁膜である。

各プロープ 9 は針圧を図示しないウェハーの電極パッドにかけることにより上側へ移動するため 遮蔽板20は各プロープ 9 の下側でなければならない。

第1図(b)において、接地用プローブ9bは前記信号用プローブ9aと異なり絶縁限18を介することなく直接導電性部材19にてモールド固定する結果、プローブの実効長さが短くなる。また先端側の機部分(前記空孔の下側に位置する部分)の先端でワイヤ17によりボンディングすることにより第1回にに示すように接地用プローブ9bの針先が針圧によって破線に示す位置まで移動しても接続状態を維持することができ、インピーダンスの低波に効果がある。

第2図は本発明の構成を示す要部斜視図である。 図示するように各プローブ9の先端は非接触状態

ローブ、9bは接地用プローブ、10は絶縁基板、14は接地配線(接地パターン)、15は信号配線(信号パターン)、18は絶縁膜、19は導電性部材、20は遮蔽板をそれぞれ示す。

代理人 弁理士 井 桁 貞



で遮蔽板20に沿って配置され、これにより信号間 クロストークが防止される。

(発明の効果)

以上の説明から明らかなように本発明によれば、 プローブ長さの最短化に効果的であり、かつ多ピン化に対処するための余裕もできる構造でノイズ 低波が可能という著しい工業的効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の構成を示す要部断面図、

第2図は本発明の構成を示す要部斜視図、

第3図は従来のプロープテストヘッドの概要図、

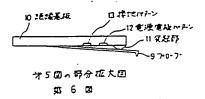
第4図は第3図のプローブカードの平面図、

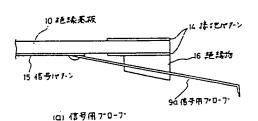
第5図は第4図のA-A'断面図、

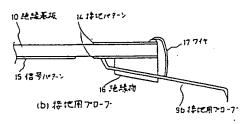
第6図は第5図の部分拡大図、

第7図は従来のプローブ長さの最短化手段の説明図をそれぞれ示す。

第1図において、9はプローブ、9aは信号用ア







使未1.70-7長2n長短化于段a説明图 第 7 □



